3D Metrology System

S neox

- » 고성능, 고효율 3D 표면측정기
- » 초고속 QA / QC 및 R&D 적용 가능
- » 우수한 측면 및 수직 분해능
- » 다양한 어플리케이션 대응
- » 손쉬운 작동 및 직관적인 인터페이스
- » 강력한 분석 소프트웨어



■ 제품 설명 및 특징

고성능, 고효율의 3D 표면측정기

새로 출시된 S neox는 측정 시스템 군에 있어 현존하는 3차원 현미경보 다 기능 및 성능, 효율, 그리고 설계 면에 있어 월등히 우수한 성능을 갖 고 있습니다.

손쉬운 작동법

카이스는 고객의 편리함을 추구하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. S neox 시리즈의 5세대에 해당하는 본 제품의 가장 큰 목적은 사용자의 편 의와 직관적인 사용법, 그리고 신속한 작동에 있습니다. 초보자이더라도 단 몇 번의 클릭으로 시스템을 작동할 수 있으며 사용자의 요구에 맞게 시 스템을 사용할 수 있도록 소프트웨어 모듈이 제작되었습니다.



초고속 작동

스마트하고 독창적인 알고리즘과 새로운 카메라의 적용으로 동작 속도가 이전에 비해 월등히 개선되었습니다. 데이터는 180 fps로 취 득 가능하며 표준 데이터 취득 속도 역시 이전보다 5배 더 향상되어 현 측정 · 계측 기기 시장 내에서 빠른 속도를 자랑하는 제품으로 자 리 잡았습니다.

■ 다양한 어플리케이션에 활용

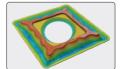
산업별 어플리케이션

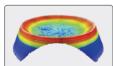
- 항공 우주 및 자동차
- 에너지

- 법의학
- 의료 장비 • 초소형 소자
- 미세 제조 및 가공
- 반도체
- 표면 처리
- 공구
- 광학
- 시계 제조

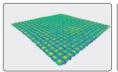
품질 관리

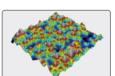
QC (Quality Control, 품질 관리) 공정에 자동 모듈을 적용해 더욱 원활하게 가동할 수 있습니다. 사용자 액세스 권한 부여 제한부터 명 령, 바코드 / QR 리더기, 전매특허 SensoPRO 소프트웨어의 커스터마이징된 플러그인까지 광범위한 기능을 활용해 Pass / Fail 리포트 를 제작할 수 있습니다. 사용의 유연성과 더불어 작동법이 쉽고 24시간 가동할 수 있는 인터페이스가 구비되어 있다는 점에서 당사의 솔 루션은 QC 공정에 매우 이상적입니다.











S lynx

S mart / S onix

S neox 5 axis

S wide

분광방사계/색채휘도계

현미경

neox

■ 다양한 어플리케이션에 활용

측정 소급성

모든 S neox는 정확하고 추적 가능한 측정을 제공합니다. 본 시스템은 소급성이 확보된 표준을 이용한 교정을 거치며 해당 표준은 Z 증폭 계 수, XY 측면 치수, 평면도 오차, 동일한 중심 및 초점에 관한 ISO 25178 규격을 준수합니다.

R&D (연구개발)

카이스의 3-in-1 기술로 SensoSCAN을 통해 단 1번의 클릭으로 현 어 플리케이션에 최적화하여 사용할 수 있습니다. S neox의 측정 헤드부에 는 공초점, 간섭계, Ai 초점 변화의 기술이 모두 혼재되어 있습니다. 이들 세가지 기술의 적용으로 시스템을 다양하게 사용할 수 있고 데이터 획득 과정에 있어 예기치 못한 변수를 최소화할 수 있습니다.

ISO 25178과 ISO 4278에 근거 하여 표면 파라미터를 연산하며 높이, 공간, 하이브리드. 기타 기 능 및 용적 측정 파라미터 등을 산출할 수 있습니다.







2007년부터 Sensofar 사는 국제표준화기구의 회원으로 등록 되었습니다 (ISO/TC213).

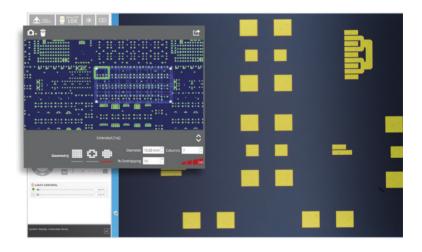


■ 직관적인 인터페이스

SensoSCAN



소프트웨어는 명확하고 직관적인 사용 자 친화적인 인터페이스로 시스템을 구 동합니다. 또한 사용자는 이전에 경험 해보지 못한 새로운 3차원 측정을 경험 할 수 있습니다.



샘플 네비게이션



오버뷰 툴을 사용해 측정 준비 시간 동 안 사용자는 샘플을 관찰하고, 결과값 취 득 이전에 측정 위치를 확인할 뿐만 아니 라 자동화 공정에 해당 툴을 활용할 수도 있습니다. 고배율로 확대하였을 시, 정확 히 어떤 영역을 측정하고 있는지 알 수 있기 때문에 손쉽게 작업할 수 있는 이 점이 있습니다.

오토 3D 기능



3D 오토 기능을 활용하여 SensoSCAN 소프트웨어는 적합한 조명과 관찰 범위 를 자동으로 결정하며 선택된 유형에 맞 춰 측정을 실행합니다. 그러고는 단 몇 초 이내에 고품질의 결과를 도출할 수 있습니다.

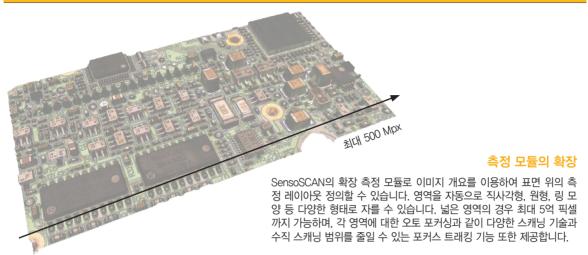
분석 & 보고

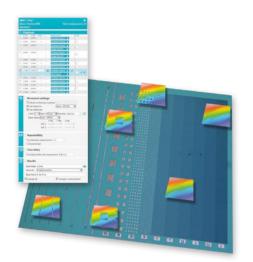


사전 설정된 필터 및 구성에 적용할 분석 템플릿을 생성할 수 있습니다. 그 후에는 각 측정에 대해 선명하고 완성도 높은 리 포트를 받아볼 수 있으며 리포트에는 3D 데이터, 2D 프로파일, 그리고 모든 ISO 파라미터가 기재되어 있습니다.

S neox

■ 직관적인 인터페이스





모듈 공정의 자동화

품질 제어 공정 수립에 있어 쉽게 커스터마이징 가능한 레시피 툴을 이용 하여 측정을 자동화할 수 있습니다. 또한 품질 관리 검사에 매우 이상적이 며 프로파일 관리 툴, 샘플 식별, 데이터 추출 및 '합격 또는 불합격' 기준 을 생성하는 데 사용될 수 있습니다.

강력한 데이터 획득 설정

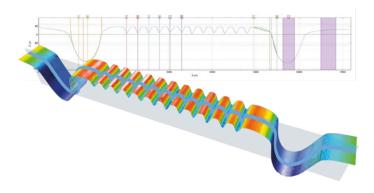
데이터 취득에 필요한 다양한 파라미터를 이용해 측정하고자 하는 영역에 바로 적용할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 오토 포커스 설정으로 취득 시간을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, HDR 기능으로 복잡한 3D 구조의 조도 를 향상시키고 선택 가능한 Z 스캔 옵션으로 3D 표면을 여러 가지 형태로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.

■ 강력한 분석 소프트웨어

SensoVIEW



SensoVIEW는 분석 작업에 있어 매우 이상적인 소프트웨어입니다. 더욱더 완 벽한 분석 모음 툴을 요구하는 어플리케이션에 있어 상위 버전의 소프트웨어 패키지인 SensoMAP / SensoPRO를 사용할 수 있습니다.



| | 2 | T | | h | | | | |
|----|----------|-----|--|-----------|--------------|---------|----|--|
| AN | INOTATI | ONS | | | | × | ŵ | |
| 1 | Distance | Δ | L = 257. | 35 μm ΔZ | = 3.4741 µm | ∠ = 0.7 | 7° | |
| 2 | Distance | Δ | ΔL = 246.39 μm ΔZ = 1.0388 μm \angle = 0.24° | | | | | |
| 3 | Distance | Δ | ΔL = 267.67 μm ΔZ = 2.4124 μm \angle = 0.52° | | | | | |
| 5 | Circle | 0 | xy = 726 | 5.04 µm A | xy = 414015. | 42 µm^ | 2 | |

양방향 분석 툴

2D 및 3D 인터랙티브 뷰는 다양한 스케일링, 디스플 레이, 렌더링 옵션을 제공합니다. 그뿐만 아니라 사용 자는 2D와 3D 측정의 사전 검사 및 분석을 위한 포괄 적인 도구를 함께 사용할 수 있습니다. 중요한 치수, 각도, 거리, 직경 모두 측정 가능하며 새로운 주석 도 구를 이용해 이를 강조할 수 있습니다.

S mart / S onix

S neox 5 axis

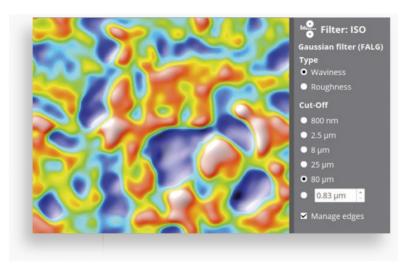
S wide

2D 프로파일측정기

분광방사계/색채휘도계

현미경

neox



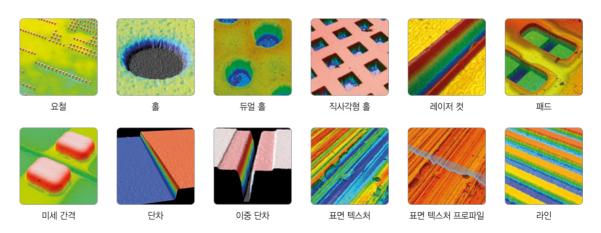
순차 연산자

포괄적인 연산자를 활용해 데이터 포인트 를 수정하고, 측정 불가한 데이터를 복구할 뿐만 아니라 형상 (평면, 구, 다각형)을 제 거할 수 있습니다. 또한 다양한 필터의 적 용 또는 프로파일을 자르거나 대체하여 추 출하는 것 모두 가능합니다. 또한 사전 설 정된 필터 및 구성을 적용하기 위해 분석 템플릿 역시 생성할 수 있습니다.

SensoPRO



생산 라인에서 신속하게 품질을 제어하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 사용자는 SensoPRO를 활용해 생산 라인에서 샘플을 로딩하 고 안내 지침서를 그대로 따르면 됩니다. 플러그인 기반의 데이터 분석 알고리즘으로 매우 높은 유연성을 제공하며 새로운 모듈로 다른 산업군 수요에 맞게 쉽게 커스터마이징 될 수 있습니다.



SensoMAP



디지털 서프의 Mountains 테크놀러지에 기반한 SensoMAP은 분석과 보고에 있어 매우 강력한 툴입니다. SensoMAP 소프트웨어는 유 저의 요청 사항에 맞게 쉽게 모듈화될 수 있습니다. 두가지 등급 (표준형 및 프리미엄)과 그 밖의 다양한 모듈 (2D, 3D, 4D 모듈, 어드밴 스 컨투어, 입자, 통계 분석 및 스티칭) 또한 제공 가능합니다.

3D Metrology System

S neox

■ 3-in-1 기술의 특징

공초점

공초점 프로파일러는 부드러운 표면부터 거친 표면까지 다양한 표면의 높이를 측 정하는 것을 목적으로 개발되었습니다. 공초점 프로파일링은 최대 0.14 µm의 라인 & 스페이스 후면 분해능을 제공하 며 동시에 공간 샘플링 역시 0.01 µm까 지 축소될 수 있는데 이는 치수 측정이 중요한 요인일 때 매우 유용합니다. 높 은 NA (0,95)와 고배율 (150 X)의 대물 렌즈로 70° 이상의 가파른 경사면을 가 진 매끄러운 표면을 측정할 수 있습니다 (단, 표면이 거친 경우 최대 86°). 더불어 당사의 독자적인 공초점 알고리즘을 이 용해 나노미터 단위의 수직 반복성을 획 득할 수 있습니다.

간섭계

PSI 위상 천이 간섭계

(Phase Shift Interferometry)는 매우 매 끄럽고 연속적인 표면의 높이를 개구수 (NA)에 관계없이 서브 옹스트롬 분해능 으로 측정합니다. 초저배율 (2.5 x)을 이 용하면 동일한 수직 분해능으로 넓은 시 야각을 측정할 수 있습니다

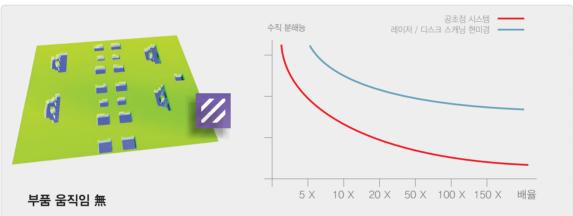
CSI 간섭성 주사 간섭계

(Coherence Scanning Interferometry) 는 백색광을 이용해 부드러운 표면부터 다소 거친 표면의 높이를 스캔하여 모 든 배율에서 1 nm의 높이 분해능을 도 출합니다.

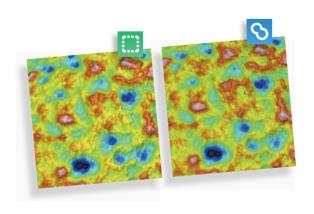
Ai 초점 변화 ^{NEW}

조명 활성화를 통한 초점 변화 기술

(Active illumination Focus Variation)은 넓은 거친 표면의 형태를 측정하는 광 학 기술입니다. 본 기술은 공초점 및 간 섭계 방식으로 3D 측정을 하는 분야에 서 카이스의 광범위한 전문 기술을 기 반으로 하며 특히 저배율에서 공초점 측 정을 보완할 수 있도록 설계되었습니다. 조명의 활성화로 광학적으로 매끄러운 표면에서도 초점 위치를 보다 안정적으 로 취득할 수 있습니다. 해당 기술의 최 대 장점은 높은 경사면 (최대 86°), 초 고속 (mm/s), 그리고 수직 범위가 넓다 는 것입니다.



Sensofar 시스템은 Microdisplay Scan Confocal Microscope (ISO 25178-607) 공초점 스캐닝 기술을 적용하고 있습니다. 마이크로디스플레이는 움직이는 부품 없이 빠르게 전환되는 장치를 적용하여 빠르고, 신뢰할 만하며 정확한 데이터를 습득할 수 있도록 합니다. 여기에 관련 알고리즘까지 더해, 당사의 공초점 기술은 타 공초점 기법은 물론 레이저 스캐닝 공초점 시스 템까지 능가하는 선도적인 수직 분해능을 자랑합니다.



| | | 8 | |
|-------------|-----|-----|----|
| 거친 표면의 샘플 | ** | *** | * |
| 부드러운 표면의 샘플 | * | ** | ** |
| 마이크로 스케일 | * * | *** | ** |
| 나노 스케일 | | ** | ** |
| 높은 경사면 | ** | ** | * |
| 두께 | | *** | ** |

Δi 초점 변화

공추점

가선계

S lvnx

S mart / S onix

S neox 5 axis

S wide

분광방사계/색채휘도계

현미경

neox

■ 제품력을 앞세운 차별성

초박형 필름 NEW

초박형 필름의 측정 기법은 샘플 및 시료의 사전 준비가 불필요 하며 광학적으로 투명한 레이어를 신속, 정확하고, 대상체에 아무 런 손상 없이 측정할 수 있습니다. 해당 시스템은 가시거리 내 샘 플의 반사 스펙트럼을 획득하고 이를 소프트웨어로 연산된 모의 스펙트럼과 비교하여 최적의 두께가 나올 때까지 레이어 두께를 조정합니다. 50 nm ~ 1.5 µm의 투명 필름을 1초 이내로 측정할 수 있고 샘플 평가 스폿 직경은 최소 0.5 µm, 최대 40 µm 까지, 대물렌즈 배율에 따라 결정됩니다.

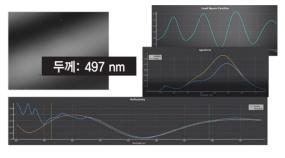
연속적인 공초점 측정

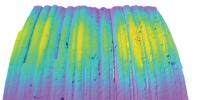
공초점 측정 기술에서 매우 혁신적인 단계 중 하나는 데이터 취 득 시간을 3배 줄이는 것입니다. 연속적인 공초점 모드의 적용으 로 평면과 Z축을 동시에 스캐닝함으로써 기존 공초점 기술의 각 기 다른 영역의 개별적인 측정에 따른 불분명함을 제거하고 시 간 낭비를 최소화할 수 있게 되었습니다. 또한 넓은 영역 및 Z축 스캔 시간을 감축시키는 데 매우 효율적으로 사용되기도 합니다.

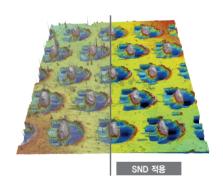
스마트한 노이즈 검출

S neox는 검출 알고리즘 (SND)을 사용하여 데이터의 픽셀값에 얼마나 오류가 있는지 감지합니다. 공간 에버리징을 활용하는 기 타 다른 기술과 비교한다면 S neox는 측면 분해능을 저하시키 지 않으면서 동시에 픽셀과 픽셀을 각각 비교하며 오차를 검출 해냅니다.







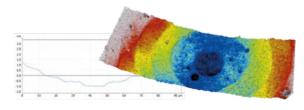


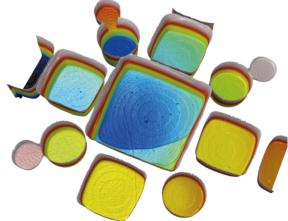
움직임의 범위가 넓은 경우 반사율이 높은 표면에서 반사 및 셰딩 포인트를 줄입니다.

■ 우수한 측면 및 수직 분해능

높은 분해능

간섭계 사용을 위해 고정된 도구의 노이즈에 따라 제한받고 공초 점의 개구각에 많은 영향을 받습니다. 고유 알고리즘으로 광학 계 측기의 측면 분해능이 가장 우수한 모든 측정 기술에 대해 나노 미터급 시스템 노이즈를 제공합니다. 우측의 그래프를 통해 표면 형태가 서브나노미터 (0.3 nm) 해상도의 원자층으로 보여짐을 알 수 있습니다 (제공처: 독일 표준 측정 기관-PTB).





3D

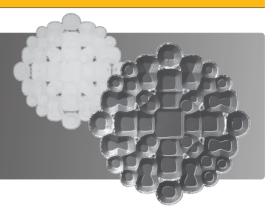
3D Metrology System

S neox

■ 우수한 측면 및 수직 분해능

DIC 관찰법

보통 미분간섭 현미경 (DIC, Differential Interference Contrast)은 콘 트라스트가 없는 매우 낮은 높이의 특징을 강조하기 위해 사용됩니 다. 노마르스키의 프리즘을 사용해 간섭 이미지가 생성되어 밝은 영 역이나 공초점 이미지에서는 발견할 수 없었던 서브나노미터 단위 의 구조를 분석할 수 있습니다.



높은 경사면

현미경 대물렌즈의 개구각 (NA, Numerical Aperture)은 광학적으 로 부드러우면서 동시에 거칠거나 분산되어 있는 표면의 최대 경 사각을 제한하면서 제한 범위를 넘어선 신호를 제공합니다. 본 시 스템의 알고리즘은 부드러운 표면 (0.95 NA)에서는 최대 71°까지, 거친 표면에서는 최대 86°까지 측정할 수 있도록 설계되었습니다.

■ 활용 사례

"새로운 S neox는 표면 텍스처 측정을 위한 탁월한 시스템입니다."

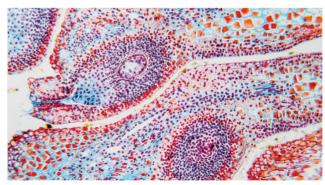
S neox는 놀라울 정도로 빠른 속도와 매우 우수한 분해능을 지니고 있습니다. 공초점, 간섭법, Ai 초점 변화 세가지 기술이 결합되었고, 거기에 더해 탁월한 분석 옵션까지 갖추어 여러 리서치 및 연구 분야에서 다양한 어플리케이션과 지형, 소재를 다룰 수 있는 훌륭한 도구 입니다.

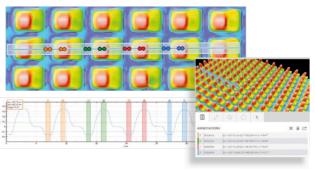
마이크로일렉트로닉스

생물학 어플리케이션에 적용 가능한 나노 구조 압력 센서의 초기 굴절

희생층 식각 및 진공 갭으로 나뉜 멤브레인 실링은 생물 학 어플리케이션을 위한 나노 압력 센서 제조에 있어 대 단히 중요한 작업입니다. 또한 제조 공정 이후 멤브레인 의 정확한 초기 굴절 시점을 파악하는 것 역시 중요합니 다. SEM 이용 측정은 샘플이 반드시 진공압을 유지해야 한다는 점을 이용하여 그 초기 상태를 바꿀 수 있습니다. S neox는 제조 이후 멤브레인의 처짐을 빠르고 비파괴 적인 방식으로 이미징 및 측정합니다. 우리가 S neox를 선택한 것도 바로 이 때문입니다.









S lvnx

S mart / S onix

S neox 5 axis

S wide

2D 프로파일측정기

분광방사계/색채휘도계

현미경

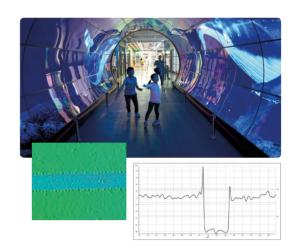
S neox

소비자 가전

유기 광전자 소자의 레이저 구성

조명 기기에 필요한 대규모 유기 발광 다이오드 (OLEDs)를 제작할 땐 기구의 전류 및 저항손을 줄이기 위해 눈에 보이지 않는 일련의 연결이 필요합니다. 레이저 에칭된 전선들은 그 일부가 수 마이크로 미터 너비와 100 nm 깊이로, 사전에 모니터링 과정을 거쳤습니다. S neox는 박막 레이어를 측정하여 제거 공정이 제대로 완료되었는 지를 확인합니다.





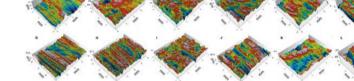
마이크로매뉴팩처링

펨토초 레이저 마이크로밀링 및 기능성 텍스쳐링을 위한 측정

당사의 프로파일러는 측면 분해능이 뛰어나 마이크로 구조물을 넘어 나노 구조물을 분석하는 데 적합합니다. 이는 기능성 텍스쳐링이 생 성된 텍스쳐를 바탕으로 제대로 작동하도록 보장하는 데 필수적입니 다. S neox는 마이크로밀링이 적정 허용 오차 내에 이루어질 수 있도 록 보장하는 고속 비파괴 측정을 제공합니다.







고고학

40.000년 전 아프리카 지역에서 사용된 황토













공초점 기술은 철이 풍부한 광물 파편을 분석하고 여러 다른 암석에 갈린 오커 안료를 구분하는 데 적합합니다. 넓은 지역 및 대상을 측정 하는 S neox 기술과 3D 이미지를 처리하는 필터 세트를 이용하여 사용흔의 거칠기와 시간이 흐름에 따라 어떻게 변화했는지를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 오커가 해당 사회에서 어떻게 사용되었는지에 대한 핵심 정보뿐만 아니라, 시간에 따른 오커의 기능 확립 및 인류 역 사에 있어 오커가 상징적으로 사용된 최초 시점을 밝히는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

3D

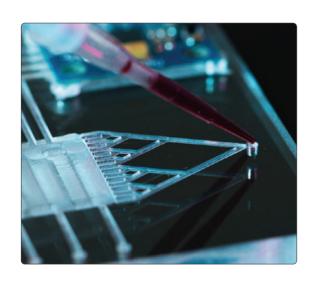
S neox

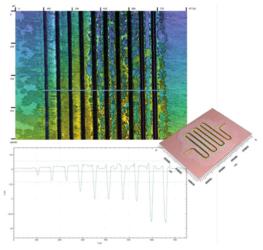
3D Metrology System

■ 활용 사례

의료기기

미세유체학 분야 내 활용을 위해 레이저로 제조된 마이크로채널의 특성 분석





미세 유체 공학 기기들은 복잡한 여러 기하학적 구조 를 가집니다. 마이크로채널은 이를 절충하는 기본 구조 중 하나입니다. S neox를 이용하여 레이저 기술로 제조 된 마이크로 채널의 거칠기 및 임계 치수를 쉽게 나타 낼 수 있습니다.

S lynx

S mart / S onix

S neox 5 axis

S wide

Galaxy DS 331

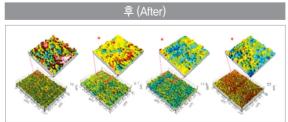
치아 임플란트 표면 구조에 대한 외과적 삽입 효과



임플란트 연구는 생체 반응 촉진, 궁극적으로는 골유 착 (Osteointegration)을 목표로 표면 거칠기를 증대시 키기 위한 새로운 표면처리법 개발에 심혈을 기울여 왔 습니다. 연구를 진행하면서 복잡한 나사산 치아 임플란 트의 다양한 위치를 고해상도로 나타내는데 그 과정에 서 S neox의 공초점 기술이 효과적임을 확인할 수 있 었습니다.



전 (Before)



neox

전동식 노즈피스

전동식 노즈피스는 광학 및 간섭계 렌즈를 포함해 최대 6개의 대물렌즈를 동시에 장착할 수 있습니다. SensoSCAN 소프트웨어는 전자동 화된 변경 사항들을 자동으로 처리하고 동초점 조정으로 모든 요소들을 자동으로 수정합니다.

2D 프로파일측정기

분광방사계/색채휘도계

현미경



스탠드 구조

S neox는 모든 면에 있어 아주 완벽합니다. 기술적 표면의 마이크 로 및 나노 단위의 형상에 대해 아주 빠르고 대상체에 직접적인 영 향을 끼치지 않으며 표면 측정에 매우 이상적으로 설계되어 있습니 다. S neox는 R&D 및 품질 검사 연구소를 위한 표준 설정에서 요 구하는 유연성, 내구성, 효율성을 모두 갖추었으며, 최대 300 x 300 mm², 최대 높이 350 mm까지의 샘플을 측정하여 온라인 공정 제어 를 위한 정교한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.





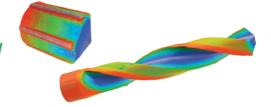


링 조명

일관적이고 효율적으로 대상체를 비추기 위해 LED 링 조명을 사 용합니다. 대물렌즈 위 또는 주위에 탑재되어 Ai 초점 변화 기법 사용을 위한 개선된 시그널을 제공함으로써, 초점면에 적합한 조 명을 제공합니다.

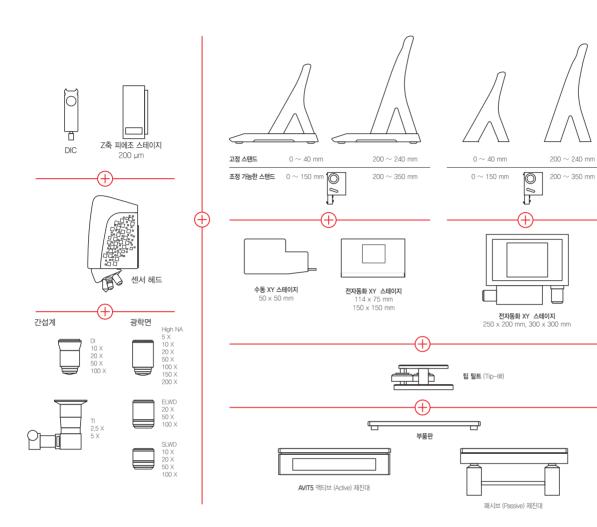
회전 스테이지

다섯개 축으로 구성된 회전 스테이지는 리밋 스위치를 포함하여 360° 연속 회전 고정밀 전동 회전 A축 (1 arc sec 위치 결정 반복 성)과 $-30 \sim 110$ °의 전동 B축 (1 arc min 반복성)으로 구성되어 있으며 System 3R 클램핑 시스템 또한 장착되어 있습니다.



S neox

3D Metrology System



S lynx

S mart / S onix

S neox

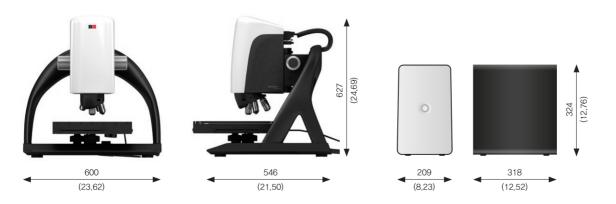
S neox 5 axis

S wide

Galaxy DS 331

■ 치수

mm (인치)



2D 프로파일측정기

분광방사계/색채휘도계

현미경

S neox

| 대물렌즈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|----------|----------|--|--|
| | 광학면 | | | | | | | | 간(| 설계 | | | | | | | | | |
| 배율 | 5 X | 10 X | 20 X | 50 X | 100 X | 150 X | 2.5 X | 5 X | 10 X | 20 X | 50 X | 100 X | | | | | | | |
| NA | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | | 0.075 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | | | | | | | |
| WD (mm) | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1. | .0 1.5 | | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | | | | | | | |
| FOV *1 (µm) | 3,380 x 2,820 | 1,690 × 1,410 | 840 x 700 | 340 x 280 | 170 x 140 | 110 x 90 | 6,750 x 5,640 | 3,380 x 2,820 | 1,690 x 1,410 | 840 x 700 | 340 x 280 | 170 x 140 | | | | | | | |
| 공간 샘플 *2 (µm) | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 | | | | | | | |
| 광학 분해능 ^{*3} (μm) | 0.93 | 0.46 | 0.31 | 0.17 | 0. | 15 | 1.87 | 1.08 | 0.46 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | | | | | | | |
| | 공초점 / Ai 초점 변화 | | | | | | | 공초점 / Ai 초점 변화 | | | | | | | | PSI / eF | SI / CSI | | |
| 시스템 노이즈 *4 (nm) | 100 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | PSI / ePSI 0.1 nm (PZT: 0.01 nm) | | | nm | | | | | | | | | |
| 최대 경사면 *5 (°) | 9 | 17 | 26 | 53 | 6 | 5 | 4 8 | | 17 | 23 | 33 | 44 | | | | | | | |

| 시스템 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 측정 원리 | 공초점, PSI, ePSI, CSI, Ai 초점 변화, 박막 | | | | | | |
| 관찰 유형 | 광학면, DIC, 순차적 색상 RGB, 공초점, 간섭위상차 | | | | | | |
| 측정 유형 | 이미지, 3D, 3D 두께, 프로파일, 좌표계 | | | | | | |
| 카메라 | 5 Mpx: 2,442 x 2,048픽셀 (60 fps) | | | | | | |
| 총 배율 (27" 스크린) | 60 X ~ 21,600 X | | | | | | |
| 디스플레이 해상도 | 0.001 nm | | | | | | |
| F.O.V (Field of view) | 0.018 ~ 6.7 mm (싱글샷) | | | | | | |
| 최대 확장 측정 영역 | 10 x 12 (최대 분해능); 175 x 175 (저분해능) (500 Mpx | | | | | | |
| 공초점 프레임 속도 | 20 fps (5 Mpx); 60 fps (1.2 Mpx) | | | | | | |
| 수직 스캔 범위 (일반) | 선형 스테이지: 범위 40 mm; 5 nm 분해능 | | | | | | |
| 수직 스캔 범위 (정밀) | 정전용량형센서가 부착된 피에조 스캐너: 범위 200 µm; 0,5 nm 분해능 | | | | | | |
| Z축 최대 측정 범위 | PSI 20 µm ; CSI 10 mm; 공초점 & Ai 초점 변화 34 mm | | | | | | |
| XY 스테이지 범위 | 수동: 50 x 50 mm; 전동화: 100 x 72 mm, 150 x 150 mm, 250 x 200 mm, 300 x 300 mm | | | | | | |
| LED 광원 | 적색 (630 nm); 녹색 (530 nm); 청색 (460 nm); 백색 (575 nm; 중심부) | | | | | | |
| 링 조명 | 6 포지션 노즈피스와 호환 가능한 녹색 링 조명 | | | | | | |
| 노즈피스 | 6 포지션 완전 전자동화 | | | | | | |
| 샘플 반사도 | 0.05 ~ 100 % | | | | | | |
| 샘플 무게 | 최대 25 kg | | | | | | |
| 샘플 높이 | 40 mm (표준형); 150 mm 및 350 mm (옵션형) | | | | | | |
| 유저 관리 권한 | 관리자, 감독자, 고급 운영자, 운영자 | | | | | | |
| 어드밴스드 소프트웨어 분석 | SensoMAP, SensoPRO, SensoMATCH, SensoCOMP (옵션형) | | | | | | |
| 전원 | 라인 전압 100 ~ 240 VAC; 주파수 50 / 60 Hz 단상 | | | | | | |
| 컴퓨터 | 최신 NTEL 프로세서; 3,840 x 2,160픽셀 해상도 (4 K) (27) | | | | | | |
| 운영 시스템 | Microsoft Windows 10, 644 트 | | | | | | |
| 무게 *9 | 52 kg (110 lbs) | | | | | | |
| 내환경성 | 온도 10 ∼ 35℃; 습도 < 80% RH; 고도 < 2,000 m | | | | | | |

| 정확성 및 반복성 * ⁶ | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|-----------|--|--|--|--|
| 표준 | 값 | U,σ | 기술 | | | | |
| | 48,600 nm | U = 300 nm, $\sigma = 10 \text{ nm}$ | | | | | |
| | 7,616 nm | $U = 79 \text{ nm},$ $\sigma = 5 \text{ nm}$ | 공초점 & | | | | |
| 스텝 단차 | 941,6 nm | $U=7 \text{ nm,}$ $\sigma=1 \text{ nm}$ | CSI | | | | |
| 스립 단자 | 186 nm | $U=4 \text{ nm,} \\ \sigma=0.4 \text{ nm}$ | | | | | |
| | 44.3 nm | $U=0.5 \text{ nm,} \\ \sigma=0.1 \text{ nm}$ | PSI | | | | |
| | 10.8 nm | $U=0.5 \text{ nm,} \\ \sigma=0.05 \text{ nm}$ | FJI | | | | |
| 표면 조도 (Sa) *7 | 0.79 µm | $U = 0.04 \mu m$, $\sigma = 0.0005 \mu m$ | | | | | |
| | 2.40 µm | $U=0.03~\mu\text{m},\\ \sigma=0.002~\mu\text{m}$ | 공초점, AiFV | | | | |
| 프로파일 조도 (Ra) *8 | 0.88 µm | $U = 0.015 \mu m$, $\sigma = 0.0005 \mu m$ | & CSI | | | | |
| | 0.23 µm | $U = 0.005 \mu m$, $\sigma = 0.0002 \mu m$ | | | | | |

- ※ 1 3/2" 카메라와 0.5 X 광학 렌즈를 이용한 최대 F.O.V
- ※2 표면 픽셀 사이즈
- ※3 L & S: Line과 Space의 줄임말, 청색 LED 값
- ※4 광축에 수직으로 배치된 캘리브레이션 미러에서 두개의 연속 측정값 간의 차이로 측정 된 시스템 노이즈, 간섭계 대물렌즈 PS의 경우, 진동 절면이 활성화된 10상 평균값. 피에조 스테이지 스캐너 및 온도 제어 환경의 구축으로 0.01 nm 달성. 녹색 LED 값 (CSI의 경우 백 색 LED), HD 해상도,
- ※5 매끄러운 표면에서는 최대 71°, 산란되는 표면에서는 최대 86°
- ※6 공초점 및 Ai 초점 변화 50 X 0,80 NA와 CSI 및 PSI 50 X 0,55 NA에 사용되는 대물 렌즈, 분해능 1,220 x 1,024픽셀, 모든 측정은 PZT를 사용함, ISO / IEC 가이드 98-3:2008 GUM:1995에 따른 불확실성 (U), K = 1,96 (신뢰도 95%), 25개 측정치에 따른 σ.
- ※7 1 x 1 mm 영역
- ※8 4 mm 길이 프로파일